

1. Record Nr.	UNINA9910699506403321
Autore	Shue John L
Titolo	Power MOSFET thermal instability operation characterization support [[electronic resource] /] / John L. Shue and Henning W. Leidecker
Pubbl/distr/stampa	Hampton, Va. : , : National Aeronautics and Space Administration, Langley Research Center, , [2010]
Descrizione fisica	1 online resource (iv, 16 pages) : illustrations
Collana	NASA/TM- ; ; 2010-216684
Altri autori (Persone)	LeideckerHenning W
Soggetti	Metal oxide semiconductors Field effect transistors Thermal instability Charge carriers Ground support equipment
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Title from title screen (viewed on Nov. 8, 2010). "April 2010."
Nota di bibliografia	Includes bibliographical references (page 16)